

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 1200

Общие данные

Микросхемы интегральные серии 1200 предназначены для применения в радиоэлектронной аппаратуре.

Состав серии 1200

Сокращенное обозначение вида микросхемы	Функциональное назначение	Обозначение документа на поставку
1200ЦМ1А	Преобразование оптического изображения в электрический сигнал	БКО.347.259 ТУ
1200ЦЛ1	Преобразование оптического изображения в электрический сигнал	БКО.347.301 ТУ
1200ЦЛ2	Преобразование оптического изображения (излучения) в электрический сигнал	БКО.347.320 ТУ
1200ЦМ7А 1200ЦМ7Б	Преобразование оптического изображения в электрический сигнал	БКО.347.506 ТУ
1200ЦМ8	Преобразование оптического изображения в электрический сигнал	БКО.347.523 ТУ
1200ЦЛ5	Преобразование одномерных распределений плотности энергий в световых полях в электрический сигнал дискретно-аналоговой формы	БКО.347.558 ТУ

ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВУЮЩИЕ ФАКТОРЫ

Синусоидальная вибрация:

диапазон частот, Гц от 1 до 5000
амплитуда ускорения, м·с⁻² (g) 400 (40)

Механический удар:

одиночного действия:

пиковое ударное ускорение, м·с⁻² (g) 15 000 (1500)

длительность действия ударного ускорения, мс

от 0,1 до 2,0

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 1200

Общие данные

многократного действия:

пиковое ударное ускорение, м·с ⁻² (g)	1500 (150)
длительность действия ударного уско- рения, мс	от 1 до 5
Линейное ускорение, м·с ⁻² (g)	5000 (500)
Акустический шум:	
диапазон частот, Гц	от 50 до 10 000
уровень звукового давления, дБ	160
Атмосферное пониженное давление, Па (мм рт. ст.)	1,3·10 ⁻⁴ (10 ⁻⁶)
Атмосферное повышенное давление, атм	3
Повышенная температура среды, °C	55
Пониженная температура среды, °C	минус 60

НАДЕЖНОСТЬ

Минимальная наработка *, ч	25 000
Срок сохраняемости *, лет	25

УКАЗАНИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ И ЭКСПЛУАТАЦИИ

Микросхемы следует применять и эксплуатировать в соответствии с ОСТ В 11 0398—87 и требованиями, изложенными ниже.

При монтаже микросхем в гибридную микросхему, узлы и блоки аппаратуры не разрешается изгиб выводов с радиусом менее 0,2 мм и соприкосновение вывода с кристаллом. Не допускается наличие электрического контакта между кристаллом и токоведущими частями.

Рекомендуется принимать меры, обеспечивающие минимальную температуру корпуса микросхемы, электрическую экранировку, защиту входного окна микросхемы от паразитной засветки, запотевания и загрязнения.

Крепление микросхем в аппаратуре допускается осуществлять посредством контактирующего устройства или методом распайки выводов к печатной плате, а также распайкой гибкими выводами.

Для распайки выводов к плате рекомендуется применять припой ПОС-61 по ГОСТ 21930—76 и флюс ФКСП по ОСТ 11 029.001—74.

При пайке в аппаратуру температура жала паяльника должна быть не более 270 °C. Время касания каждого вывода не более 3 с, интервал между пайками соседних выводов не менее 10 с, расстояние от корпуса до места пайки 2 мм. Жало паяльника должно быть заземлено.

* В условиях и режимах, допускаемых ОТУ или ТУ.

МИКРОСХЕМЫ ИНТЕГРАЛЬНЫЕ СЕРИИ 1200

Общие данные

При задании режима при эксплуатации микросхем сначала подают импульсное питание, затем постоянное, кроме U_{n1} , U_{n2} , затем с нуля выводится питание стоков первого и второго.

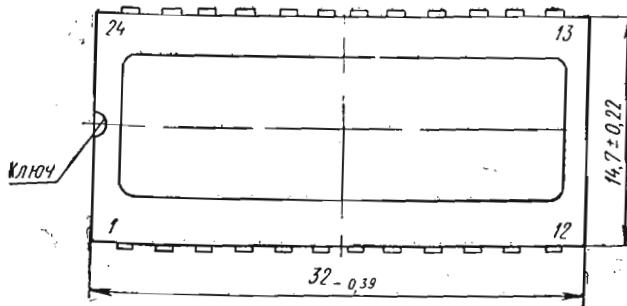
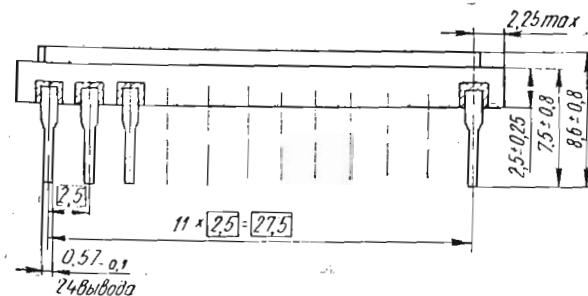
Для повышения надежности при эксплуатации рекомендуется использовать их в облегченных режимах по сравнению с предельно допустимыми.

При работе с микросхемами необходимо применение мер защиты от воздействия статического электричества. Допустимый электростатический потенциал 100 В.

Короткое замыкание по выходу не допускается.

Установку или замену микросхем в аппаратуре следует производить при отсутствии напряжения на выводах.

ГАБАРИТНЫЙ ЧЕРТЕЖ



ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

(при температуре $25 \pm 10^\circ\text{C}$)

Напряжение насыщения выходного сигнала, В	1,7
Коэффициент передачи модуляции, %:	
на пространственной частоте 19 пар/мм	55
на пространственной частоте 19 пар лин/мм	
и на частоте управления регистром 2,5 МГц	60
Интегральная чувствительность, В/лк	$1,4 \cdot 10^{-2}$
Неравномерность интегральной чувствительности, %	15

**ПРЕОБРАЗОВАНИЕ ОДНОМЕРНЫХ
РАСПРЕДЕЛЕНИЙ ПЛОТНОСТИ ЭНЕРГИИ
В СВЕТОВЫХ ПОЛЯХ В ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ
СИГНАЛ ДИСКРЕТНО-АНАЛОГОВОЙ
ФОРМЫ**

1200ЦЛ5

Неравномерность темнового сигнала, мВ	15
Временная флуктуация темнового сигнала, мВ, не более	2
Частота управления регистром, МГц	10
Емкость, пФ:	
третьего накопителя	160
второй фазы первого (второго) регистра	120
первой фазы первого (второго) регистра	140
затвора второго накопителя	50
Пороговая облученность, лк	0,4
Динамический диапазон выходного сигнала	850:1
Среднеквадратичное напряжение временной компоненты шума, мВ, не более.	0,4
Импульсное напряжение, В: нижнего уровня на выводах:	
24	1,5
5, 20	5
4, 7, 18, 22	3
6, 19	4
верхнего уровня на выводах:	
24	15
5, 7, 18, 20	12
4, 6, 19, 22	14
Постоянное напряжение на выводах, В:	
10, 15	18
8, 17	9
2, 9, 16	14
3	20
12, 13, 23	0
1	7

**ПРЕДЕЛЬНО ДОПУСТИМЫЕ ЗНАЧЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ
И РЕЖИМОВ ЭКСПЛУАТАЦИИ**

Постоянное напряжение на выводах, В:

1—3, 8, 9, 16, 17, 23	25
10, 15	22
4, 5, 6, 7, 18, 19, 20, 22, 24	20